

ВЛИЯНИЕ ГОФРИРОВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА РАЗМЕРНОЕ КВАНТОВАНИЕ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ С ВЫРОЖДЕННОЙ ВАЛЕНТНОЙ ЗОНОЙ

Герчиков Л. Г., Субашиев А. В.

Аналитически исследовано влияние гофрировки валентной зоны на спектр подзон размерного квантования пленок бесщелевых полупроводников и полупроводников с вырожденной валентной зоной. Показано, что экстремумы подзон размерного квантования тяжелых дырок могут быть смещены из точки $k=0$. Кроме того, при больших значениях импульса происходят осцилляции расстояний между ближайшими подзонами тяжелых дырок разной четности, а их средняя масса определяется положением экстремумов объемного спектра тяжелых дырок [при фиксированном значении импульса движения вдоль пленки].

Введение. Размерное квантование в пленках полупроводников с вырожденными зонами изучалось в целом ряде работ (см., например, [1-7]), в том числе и с учетом гофрировки спектра [1, 3, 5], однако в последнем случае спектр был получен в результате численных расчетов, что затрудняет анализ качественного поведения спектра в зависимости от параметров материала.

В настоящей работе аналитически исследовано влияние гофрировки на спектр размерного квантования электронов и дырок в бесщелевом полупроводнике, легких и тяжелых дырок в полупроводнике с вырожденной валентной зоной при малом, но конечном отношении масс легких (m_l) и тяжелых (m_h) носителей, $\beta = m_l/m_h \ll 1$. Показано, что при не слишком малой анизотропии объемного спектра подзоны размерного квантования тяжелых дырок имеют характерные особенности, происхождение которых можно пояснить следующим образом. Энергетический спектр в области малых энергий легких и тяжелых носителей в неограниченном кристалле имеет вид [8]

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2}{2m_0} \left(\gamma_1 k^2 \pm 2\sqrt{\gamma_2^2 k^4 + 3(\gamma_3^2 - \gamma_2^2)(k_x^2 k_y^2 + k_x^2 k_z^2 + k_y^2 k_z^2)} \right). \quad (1)$$

Здесь $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ — константы Латтинжера, основной вклад в которые дает взаимодействие с ближайшей с-зоной. Поэтому константы $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ обычно одного порядка. Масса тяжелых дырок значительно превосходит массу легких дырок, когда выполняется неравенство $m_h^{-1} \approx \gamma_1 - 2\gamma_2 \ll \gamma_1 + 2\gamma_2 \approx m_l^{-1}$ (m_h, m_l — массы носителей в единицах массы свободного электрона). При этом, согласно (1), анизотропия спектра тяжелых дырок определяется параметром $\delta = 3(\gamma_3 - \gamma_2)/(\gamma_1 - 2\gamma_2)$. Величина δ для большинства полупроводниковых материалов близка к единице; соответственно гофрировка спектра легких частиц незначительна ($\sim \beta$).

Существенно, что уже при $\delta > 1/2$ гофрировка спектра тяжелых дырок столь велика, что при фиксированном и отличном от нуля значении компоненты импульса дырок вдоль оси четвертого порядка, например [100], зависимость энергии от импульса в плоскости, перпендикулярной оси [100], становится немонотонной. Другими словами, при фиксированном значении k_x масса тяжелых дырок, связанная с их движением в плоскости (yz), положительна. Эта немонотонность проявляется в спектре подзон размерного квантования дырок в пленке, ориентированной перпендикулярно оси [100], в которой значение

ние нормальной компоненты импульса дырок $k_1 = k_x$ оказывается в известном смысле фиксированным условием квантования.

Далее, вследствие гофрировки спектра при больших значениях импульса движения вдоль пленки k_{\parallel} в области $k_{\min} < k_{\parallel} < k_{\max}$ (рис. 1) заданным значениям ϵ и k_{\parallel} соответствуют четыре состояния тяжелых дырок $k_1 = \pm k_1$, $\pm k_2$. Интерференция этих состояний определяет асимптотическое поведение подзон размерного квантования при больших $k_{\parallel} \gg \pi/a$, где a — толщина пленки. В частности, основному состоянию тяжелых дырок соответствует суперпозиция состояний с близкими значениями k_1 , $k_2 \sim k_{\parallel}$, обеспечивающая минимальную энергию при заданном k_{\parallel} . При этом тяжелая дырка движется под определенным углом к оси [100], так как $k_1/k_{\parallel} \sim 1$ (в изотропном случае или при ориентации пленки перпендикулярно оси [111] в области $k_{\parallel} > \pi/a$

или при ориентации пленки перпендикулярно оси [111] в области $k_{\parallel} > \pi/a$ основному состоянию и минимуму энергии соответствует движение дырки вдоль пленки с $k_{\parallel} \gg k_1$). Интерференция состояний с $k_1 = k_1$, k_2 приводит также к сильным осциляциям расстояний между ближайшими подзонами размерного квантования разной четности.

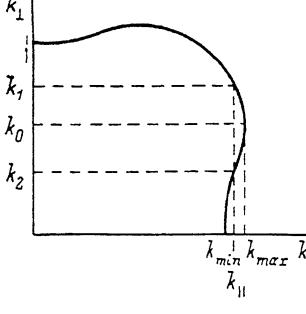


Рис. 1. Изоэнергетическая поверхность тяжелых дырок для параметра анизотропии $\delta=0.8$.

Оси k_1 и k_{\parallel} совпадают с кристаллическими осями четвертого порядка.

Уравнение размерного квантования

Имея в виду исследование эффектов, связанных с гофрировкой, мы ограничимся в основном рассмотрением модели бесконечно глубокой потенциальной ямы, для которой граничные условия сводятся к обращению в нуль волновой функции на гетерогранице [1-3].

Учтем, что вследствие пространственной симметрии относительно середины ямы и симметрии относительно обращения времени уровни размерного квантования двукратно вырождены, а соответствующие им состояния квантуются независимо. В низшем приближении по β эти вырожденные состояния отличаются друг от друга знаком проекции момента на ось квантования, перпендикулярную плоскости движения частицы, так же как и в изотропном случае [6, 7]. Поэтому далее мы рассмотрим квантование одной группы состояний.

Волновую функцию $\psi(\epsilon, k_{\parallel})$ состояния с определенными значениями ϵ , k_{\parallel} можно представить в виде суперпозиции четырех волн, соответствующих разным значениям нормальной компоненты $k_1 = \pm k_1$, $\pm k_2$, которые определяются по заданным ϵ и k_{\parallel} через закон дисперсии (1). Амплитудные коэффициенты в суперпозиции находятся из граничных условий $\psi(0)=\psi(a)=0$. Удобно ввести матрицу коэффициентов отражения носителей от границы ямы $S_{yy}(\epsilon, k_{\parallel})$, связывающую амплитудные коэффициенты волн, падающих на правую границу с импульсами k_y ($y=1, 2$), с амплитудными коэффициентами отраженных волн с импульсами k_y ($y=1, 2$). Недиагональные элементы матрицы S описывают процессы взаимных переходов между состояниями с импульсами k_1 и k_2 при отражении от границы ямы. В области малых k_{\parallel} этим переходам соответствуют взаимные превращения тяжелых и легких носителей, поэтому в дальнейшем будем говорить о носителях «сорта» 1 и 2. Явный вид матрицы S находится из граничных условий с использованием выражений для собственных функций гамильтониана Латтинжера, приведенных, например, в [8]. Однако общее выражение для $S_{yy}(\epsilon, k_{\parallel})$ оказывается достаточно громоздким, поэтому далее мы выпишем в явном виде матрицу S в наиболее важном для нас частном случае.

Использование матрицы S позволяет записать уравнение размерного квантования в виде [6, 7]

$$1 - \cos k_1 a \cos k_2 a = \left(\frac{2S_{11}S_{22} - S_{21}S_{12}}{S_{12}S_{21}} \right) \sin k_1 a \sin k_2 a. \quad (2)$$

В (2) учтено, что матрица отражения от левой границы \tilde{S} связана с матрицей S соотношением $\tilde{S}(\epsilon, k_{\parallel}) = S(\epsilon, -k_{\parallel})$, а также то, что для бесконечно глубокой ямы $\tilde{S}(\epsilon, k_{\parallel}) = S^{-1}(\epsilon, k_{\parallel})$. Каждому решению уравнения квантования (2) соответствует такая суперпозиция волн с импульсами k_1 и k_2 , что при прохождении пленки слева направо и справа налево с отражением от границ она умножается на множитель $\exp(2\pi ni)$, где $n=1, 2, 3\dots$.

Анализ спектра размерного квантования

Область малых импульсов движения вдоль пленки. Рассмотрим для определенности пленку, ориентированную перпендикулярно оси [100]. Прежде всего отметим, что при $k_{\parallel}=0$, т. е. при нормальном падении на границу, процессы трансформации отсутствуют, $S_{12}=S_{21}=0$, так что квантование носителей сорта 1 и 2 происходит независимо. Уравнение квантования (2) в этом случае дает $k_{1,2} a=2\pi n$, $n=1, 2, \dots$, где одно из значений ($k_{\perp}=k_1=\sqrt{2m_h\epsilon/\hbar}$) соответствует

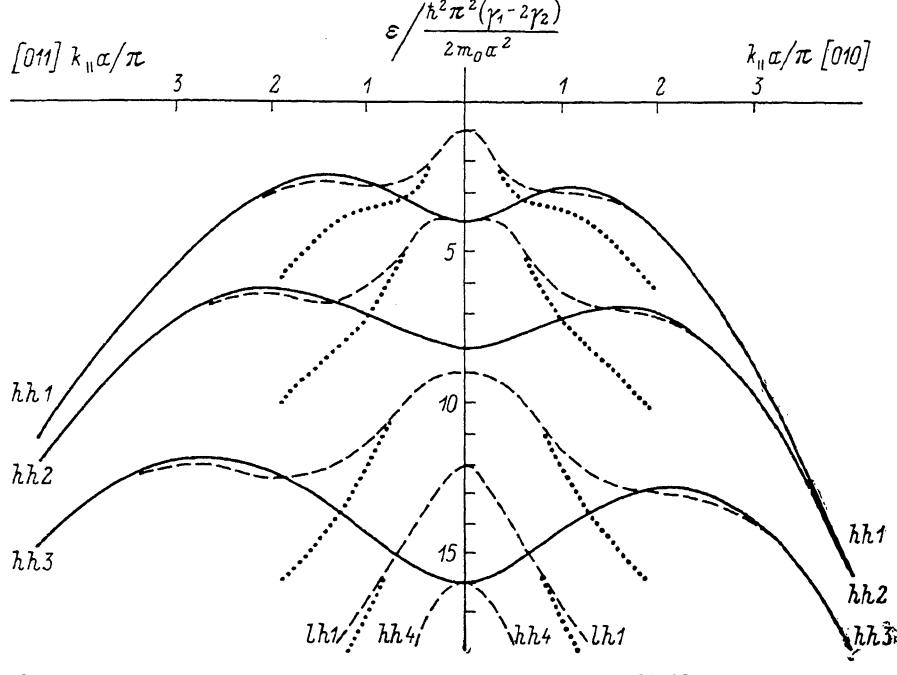


Рис. 2. Спектр подзон размерного квантования тяжелых дырок в [100] пленке полупроводника с вырожденной валентной зоной, рассчитанный по уравнению (5) для $\delta=0.82$ (сплошная линия).

Штриховой линией показан спектр с учетом взаимодействия с легкими дырками. Значения параметров $\delta=0.82$, $\beta=5 \cdot 10^{-2}$ соответствуют InSb. Точками показаны результаты расчета спектра в изотропной модели.

тяжелым, а другое ($k_2=\sqrt{2m_l\epsilon/\hbar}$) — легким носителям, причем массу тяжелых дырок следует определять вдоль направления нормали к пленке. Вывод об отсутствии процессов трансформации носителей при k_{\parallel} справедлив и при произвольной ориентации пленки, поскольку при нормальном отражении от гетерограницы изменяются знаки всех проекций импульса на кристаллические оси, что оставляет спинорную часть волновой функции [8] неизменной. Поэтому и условия квантования $k_{1,2} a=2\pi n$ также остаются в силе. Однако, вследствие анизотропии спектра тяжелых дырок энергии центров подзон размерного квантования ϵ_{hhn} ($k_{\parallel}=0$) сильно зависят от ориентации пленки относительно кристаллических осей.

Рассмотрим теперь весьма узкую область (I) малых значений продольной компоненты импульса $k_{\parallel} \leqslant \sqrt{2m_l\epsilon/\hbar}$. В этой области волна с $k_2 \sim \sqrt{2m_l\epsilon/\hbar}$ по-прежнему соответствует легким носителям, имеющим подзоны размерного

квантования с сильной дисперсией. С другой стороны, нормальная компонента импульса тяжелых дырок в области I $k_{\perp} = k_1 \approx \sqrt{2m_{\perp}\epsilon/\hbar}$ оказывается существенно больше k_{\parallel} , т. е. тяжелые дырки движутся практически по нормали к пленке, что затрудняет их превращение в легкие частицы при отражении от границ $S_{21} \sim \sqrt{\beta} \ll 1$. Это обстоятельство позволяет разделить все ветви энергетического спектра на подзоны легких носителей и подзоны тяжелых дырок. Кроме того, в рассматриваемой области волновые функции и соответственно элементы матрицы отражения, записанные через k_1 , k_2 и k_{\parallel} , с точностью до малых поправок по β совпадают с аналогичными выражениями для изотропного случая [7]. В результате и уравнение размерного квантования (2), описывающее взаимодействие подзон легких и тяжелых носителей, в области I совпадает с дисперсионным уравнением изотропной модели, исследованным достаточно подробно в работах [2, 7].

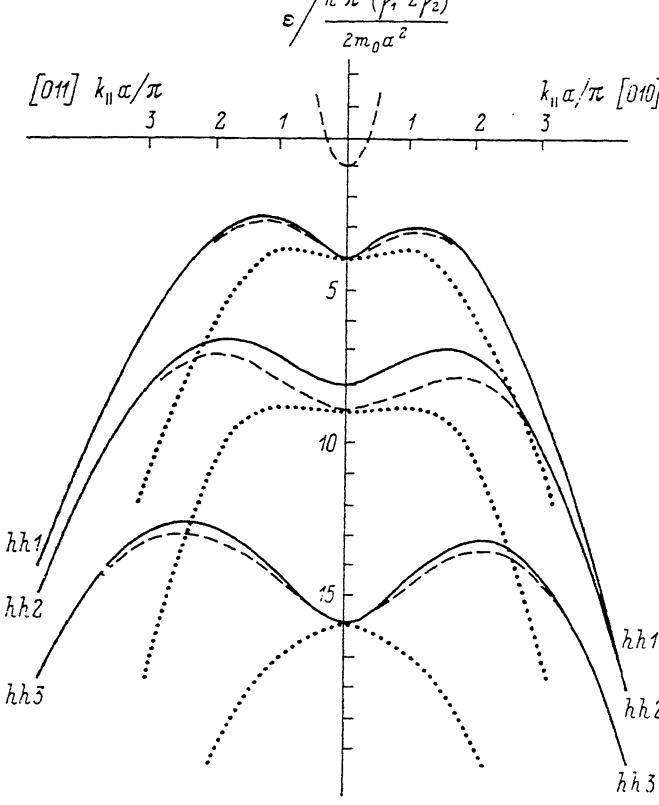


Рис. 3. Спектр подзон размерного квантования тяжелых дырок в $[100]$ пленке бесщелевого полупроводника, рассчитанный по уравнению (5) для $\delta=0.75$ (сплошная линия).

Штриховой линией показан спектр с учетом взаимодействия с электронными состояниями. Значения параметров $\delta=0.75$, $\beta=0.1$ соответствуют HgTe. Точками показаны результаты расчета спектра в изотропной модели.

В [2, 7] установлено, что на спектр первых нечетных подзон размерного квантования тяжелых дырок существенное влияние оказывает специфическое пограничное состояние, выходящее (в полубесконечном кристалле) из потолка валентной зоны и имеющее массу $m = 4/m_i$. В результате взаимодействия первая и ряд нечетных подзон тяжелых дырок приобретают легкую массу $m_{hh1} \sim m_i$ (рис. 2, 3).

В случае пленки полупроводника с вырожденной валентной зоной спектр первых уровней размерного квантования в области I формируется в результате квазипересечений пограничного состояния типа легкой дырки с подзонами тяжелых дырок (рис. 2). В случае бесщелевого полупроводника первая подзона тяжелых дырок приобретает электронный характер, а нижележащие нечетные

подзон тяжелых дырок в результате взаимодействия с пограничным состоянием — положительную добавку к закону дисперсии (рис. 3).

Учет гофрировки объемного спектра в области I дает дополнительный вклад в дисперсию подзон, зависящий от ориентации пленки. В случае пленки, перпендикулярной оси [100], этот вклад оказывается положительным. Это объясняется тем обстоятельством, что при $\delta > \frac{1}{2}$ энергия тяжелых дырок при фиксированном значении k_{\perp} растет с увеличением k_{\parallel} . Приведенная качественная картина подтверждается аналитическим выражением для масс подзон размерного квантования при $k_{\parallel} = 0$, полученном в [1, 3]. Однако оно относится лишь к области $k_{\parallel} \lesssim \sqrt{m_h \epsilon / \hbar}$, в то время как характерный масштаб, определяющий изменение подзон ϵ_{hh} (k_{\parallel}), связан с величиной $k_{\parallel} \sim \sqrt{m_h \epsilon / \hbar}$.

Спектр подзон тяжелых дырок в области больших импульсов движения вдоль пленки

В этой области (II), когда тяжелая дырка движется под произвольным углом к нормали пленки, гофрировка спектра оказывается более существенным образом. Действительно, прежде всего из дисперсионного соотношения (1) следует, что при большой величине $k_{\parallel} \sim \sqrt{m_h \epsilon / \hbar}$ оба значения нормальной компоненты k_1 и k_2 оказываются порядка $\sqrt{m_h \epsilon / \hbar}$, т. е. носители обоих сортов являются тяжелыми дырками. При этом и волновые функции частиц сорта 1 и 2 с точностью до членов $\sim \beta$ имеют вид волновой функции тяжелых дырок:

$$\psi_{1,2} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} (k_{1,2} + ik_{\parallel}) \\ -(k_{1,2} - ik_{\parallel}) \end{pmatrix} e^{i(k_{1,2} + k_{\parallel})r}. \quad (3)$$

В рассматриваемой области, относящейся к подзонам тяжелых дырок, в нулевом приближении по β можно считать $m_i = 0$. Соответственно в области II спектр подзон тяжелых дырок в бесщелевом полупроводнике и в полупроводнике с вырожденной валентной зоной оказывается одинаковым.

Пользуясь функциями (3), легко найти элементы матрицы отражения S в области II:

$$S_{11} = -S_{22} = \frac{k_1 + k_2}{k_1 - k_2}, \quad S_{12} = -\frac{k_2}{k_1}, \quad S_{21} = \frac{2k_2}{k_1 - k_2}. \quad (4)$$

Подстановка этих выражений в уравнение размерного квантования (2) приводит его к виду

$$\operatorname{tg} \frac{k_1 a}{2} = \left(\frac{k_1}{k_2} \right)^{(-1)^n} \operatorname{tg} \frac{k_2 a}{2}, \quad (5)$$

где знак показателя степени зависит от четности номера уровня. В частности, для первого уровня тяжелых дырок $hh1$ он отрицателен.

Из (1) следует, что в области II при увеличении k_{\parallel} компонента k_2 сначала принимает чисто мнимые значения, увеличиваясь по абсолютной величине, а затем уменьшается до нуля, после чего при $k_{\parallel} \geq \sqrt{2m_h \epsilon / \hbar}$ становится чисто вещественной. При этом, согласно (5), величина k_1 сначала несколько уменьшается, а затем (вблизи значений $k_1 \sim n\pi/a$) растет. Поэтому энергия подзон размерного квантования тяжелых дырок как функция k_{\parallel} имеет максимум при $k_{\parallel} \sim n\pi/a$, отражающий свойства объемного гофрированного спектра (рис. 2, 3). Далее, в области, где обе величины k_1 и k_2 оказываются чисто вещественными, характер решений уравнения (3) существенно меняется. Из (3) следует, что, когда величина k_2 , увеличиваясь с ростом k_{\parallel} , достигает значения π/a , величина k_1 должна иметь значение, равное $k_1 = (2m+1)\pi/a$, где $m=1, 2, 3, \dots$. Это же относится и к другим значениям k_1 и k_2 , кратным π/a , обращающим правую и левую части (5) в нуль либо в бесконечность. Существенно, что такая пара k_1 и k_2 удовлетворяет уравнению (5) для обоих знаков показателя степени, связанного с четностью уровней. Поэтому при соответствующем значении k_{\parallel} энергии двух соседних уровней разной четности совпадают.

Из сказанного следует, что при дальнейшем увеличении k_{\parallel} импульсы k_1 и k_2 , монотонно увеличиваясь, принимают одновременно значения, кратные величине π/a . Этим точкам соответствуют пересечения соседних уровней. Величины k_1 и k_2 с ростом k_{\parallel} неограниченно растут, тогда как разность $k_1 - k_2 = q$ остается примерно постоянной ($q \approx 2\pi n/a$). Таким образом, при больших продольных импульсах $k_{\parallel}a \gg 1$ волновые векторы дырок обоих сортов стремятся к точке $k_1 = k_2 = k_0(k_{\parallel})$ на изоэнергетической поверхности $\epsilon(k_{\perp}, k_{\parallel}) = \text{const}$, определяемой ее касанием с прямой $k_{\parallel} = \text{const}$ (рис. 1). При этом движение дырок происходит под определенным углом к нормали пленки (рис. 1). Для сравнения отметим, что при ориентации пленки перпендикулярно оси [111] или при слабой гофрировке ($\delta < 1/2$) дырки с большими k_{\parallel} двигаются вдоль пленки, так как $k_{\parallel} \gg k_1 \sim n\pi/a$. Нетрудно показать, что направление движения дырок соответствует минимуму их энергии при фиксированном значении k_{\perp} .

Для решения уравнения (5) в области больших k_{\parallel} заметим, что при $k_{\parallel}a \gg 1$ и $k_1 \sim k_2 \gg k_1 - k_2 = q$ оно приводится к виду

$$\sin \frac{qa}{2} = (-1)^n \frac{q}{2k_0} \sin k_0 a, \quad (6)$$

где $k_0 = k_{\parallel} \left(\sqrt{\delta \left(2 - \frac{\sin^2 2\varphi}{2} \right)} - 1 \right)^{1/2}$, φ — угол в плоскости пленки между направлением k_{\parallel} и кристаллической осью четвертого порядка.

Учтем, что вблизи экстремума $\epsilon(k_0, k_{\parallel})$ энергия тяжелых дырок может быть записана в виде

$$\epsilon(k_{\perp}, k_{\parallel}) = \epsilon(k_0, k_{\parallel}) + \frac{\hbar^2 (q/2)^2}{2m_{\perp} m^{**}}, \quad (7)$$

где

$$\begin{aligned} \epsilon(k_0, k_{\parallel}) &= \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m_{\perp} m^{**}}, \quad q = 2(k_{\perp} - k_0), \quad m^{*-1} = 2(\gamma_1 - 2\gamma_2) \left(\sqrt{\delta \left(2 - \frac{\sin^2 2\varphi}{2} \right)} - \delta \right), \\ m^{**-1} &= 4(\gamma_1 - 2\gamma_2) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\delta \left(2 - \frac{\sin^2 2\varphi}{2} \right)}} \right). \end{aligned}$$

Уравнение (6) можно решать последовательными приближениями. С точностью до малых поправок по q/k_0 условие квантования имеет вид $q = n_r \pi/a$, где $n_r = 1, 2, 3, \dots$. С учетом членов $\sim 1/k_0 a$ асимптотическое поведение подзон размерного квантования определяется формулой

$$\epsilon = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m_{\perp} m^{**}} + \frac{\hbar^2 (n_r \pi)^2}{2m_{\perp} m^{**} a^2} \left(1 + (-1)^{n_r + nr} \frac{2 \sin k_0 a}{k_0 a} \right). \quad (8)$$

Полученное выражение описывает поведение подзон тяжелых дырок при больших ϵ , когда эффективная масса подзон оказывается связанный с положением экстремума $\epsilon(k_0, k_{\parallel})$. Второе слагаемое в круглых скобках в (8) описывает переплетение ближайших уровней разной четности, номера которых связаны с n_r соотношением $n_r = n^{-1/2} [1 + (-1)^n]$.

Отметим, что в области $k_{\parallel}a \gg 1$ волновая функция представляет собой суперпозицию быстро осциллирующих волн с близкими волновыми векторами, т. е. имеет вид осциллирующей функции, промодулированной плавной огибающей, обращающейся в нуль на границах ямы,

$$\psi = C \varphi(k_0, k_{\parallel}) \sin \frac{qx}{2}, \quad (9)$$

где $\varphi(k_0, k_{\parallel})$ — суперпозиция волн тяжелых дырок с импульсами $k = k_{\parallel} \pm k_0$.

Результаты (8), (9) могут быть получены и несколько иным способом, если заметить, что решаемая задача при фиксированном k_{\parallel} сводится к квантованию частиц со спектром $\epsilon(k_{\perp}, k_{\parallel})$, имеющим два экстремума при $k_{\perp} = \pm k_0$. При больших $k_0 \sim k_{\parallel} \gg 1/a$ вблизи каждого из экстремумов можно использовать метод эффективной массы, что позволяет получить систему уровней (8), причем меж-

долинные переходы, снимающие двукратное вырождение, вызывают малое осциллирующее расщепление уровней $\sim (k_0 a)^{-1} \ll 1$.¹

Следует подчеркнуть, что возникновение «переплетения» уровней разной четности вследствие гофрировки спектра должно происходить независимо от величины отношения масс легких и тяжелых дырок β . Это можно видеть из исходного уравнения (2), в котором величины k_1 и k_2 оказываются кратными π/a одновременно. При конечной глубине потенциальной ямы точные пересечения соседних уровней при $k_0 (k_{\parallel}) a = n\pi$ сменяются на квазипересечения. Оценка дополнительных слагаемых, возникающих в уравнении (2) при учете проникновения частиц под барьер, показывает, что при малых энергиях дырок они оказываются порядка $\sim \sqrt{\epsilon/\Lambda}$, где Λ — глубина ямы. Такого же порядка оказываются и расстояния между уровнями вблизи точек их пересечения.

Обсуждение результатов

Проведенный качественный анализ спектра подзон размерного квантования, использующий малость отношения масс носителей $\beta \ll 1$, объясняет общее поведение спектра и ряд характерных особенностей, обнаруженных ранее в численных расчетах [3, 5, 10]. Для [100] пленок бесщелевых полупроводников (HgTe, Sn) удается объяснить смещение экстремумов подзон тяжелых дырок, утяжеление дырок при больших импульсах движения вдоль пленки, сгущение уровней и осцилляции расстояний между ними (рис. 3). Эти качественные эффекты хорошо описываются упрощенным дисперсионным уравнением (5). Отметим, что асимптотическая формула (8) для спектра подзон в области их переплетения оказывается достаточно точной при $k_{\parallel} > 10 \pi/a$.

Для [100] пленок полупроводников с вырожденной валентной зоной гофрировка объемного спектра наиболее существенным образом проявляется в сгущении уровней и утяжелении тяжелых дырок при больших k_{\parallel} . Как показывает численный расчет, область малых $k_{\parallel} \leq \sqrt{m_l \epsilon / \hbar}$, в которой существенно влияние легких дырок на спектр размерного квантования, при реальных значениях параметра оказывается достаточно широкой ($\sim \pi/a$), поэтому уравнение (5) описывает лишь асимптотическое поведение подзон тяжелых дырок при $k_{\parallel} \geq 2\pi/a$.

Особенности энергетического спектра, связанные с гофрировкой, например появление резких пиков в плотности состояний вследствие немонотонного поведения дырочных подзон [10], могут приводить к специфическим оптическим и кинетическим явлениям [9].

Авторы благодарны Д. Г. Полякову за стимулирующее обсуждение.

Список литературы

- [1] Недорезов С. С. // ФТТ. 1970. Т. 12. В. 8. С. 2269—2275.
- [2] Дьяконов М. И., Хаецкий А. В. // ЖЭТФ. 1982. Т. 82. В. 5. С. 1584—1590.
- [3] Shvarzman L. D. // Sol. St. Commun. 1983. V. 46. N 11. P. 787—790.
- [4] Горбовицкий Б. М. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 5. С. 830—835.
- [5] Martijn de Sterke. // Phys. Rev. B. 1986. V. 36. N 12. P. 6574—6580.
- [6] Герчиков Л. Г., Субашев А. В. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 12. С. 2210—2213.
- [7] Gerchikov L. G., Subashiev A. V. // Phys. St. Sol. (b). 1990. V. 160. N 1. P. 443—457.
- [8] Бир Г. Л., Пикус Г. Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М., 1972. 584 с.
- [9] Чаплик А. В., Шварцман Л. Д. // Поверхность. 1982. № 2. С. 73—78.
- [10] Marques G. E., Chitta V. N. // J. Phys. C. 1987. V. 20. N 28. P. 727.

Ленинградский государственный
технический университет

Получена 23.07.1990
Принята к печати 27.09.1990

¹ Применимость метода типа приближения эффективной массы для изучения асимптотики спектров размерного квантования не ограничивается случаем бесконечно глубокой потенциальной ямы, а относится и к произвольному потенциалу $U(x)$, когда $k_{\parallel} a \gg 1$, где a — характерный размер потенциала.